Rec'd PCT/PTQ 27 MAY 2005 # 3

日本国特許庁 PCT/JP 03/15194 JAPAN PATENT OFFICE

27:11.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年11月28日

RECEIVED 2 2 JAN 2004

PCT

WIPO

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-344763

[ST. 10/C]:

, ÷.::

[JP2002-344763]

出 顯 人
Applicant(s):

住友電気工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月 7日

今井康



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

102I0349

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01L 35/14

B22F 1/00

C04B 35/00

【発明者】

【住所又は居所】

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式

会社 伊丹製作所内

【氏名】

原田 高志

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式

会社 伊丹製作所内

【氏名】

戸田 直大

【発明者】

【住所又は居所】

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式

会社 伊丹製作所内

【氏名】

角谷 均

【特許出願人】

【識別番号】

000002130

【氏名又は名称】

住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100102691

【弁理士】

【氏名又は名称】

中野 稔

【選任した代理人】

【識別番号】

100111176

【弁理士】

【氏名又は名称】 服部 保次

【選任した代理人】

【識別番号】

100112117

【弁理士】

【氏名又は名称】 山口 幹雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100116366

【弁理士】

【氏名又は名称】 二島 英明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

008224

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】 0114173

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 熱電材料およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶の平均粒径が 0. 1 μ m以下であることを特徴とする熱 電材料。

【請求項2】 前記熱電材料の粒界部分のEDS分析において、不純物元素 が検出されない、もしくは不純物元素の検出強度が、前記熱電材料の構成元素の うち検出強度が最大のものの強度の1/5以下であることを特徴とする、請求項 1に記載の熱電材料。

【請求項3】 比抵抗が 1×10^{-3} Ω m以下であることを特徴とする請求 項1または2のいずれかに記載の熱電材料。

【請求項4】 熱伝導率が5W/mK以下であることを特徴とする請求項1 . ~3のいずれかに記載の熱電材料。

【請求項5】 熱伝導率が1W/mK以下であることを特徴とする請求項1 ~4のいずれか記載の熱電材料。

【請求項6】 微細粉末を作製する工程と、これらの微細粉末を0.5GP a以上10GPa以下の圧力下で焼結もしくは固化させる工程を含むことを特徴 とする熱電材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ゼーベック効果による熱電発電、及び、ペルチェ効果による直接冷 却・加熱に用いられる熱電素子を構成する熱電材料に関する。この熱電素子に用 いられる熱電材料としては、Bi2Te3系、スカッテルダイト型構造CoSb 3系金属間化合物、スカッテルダイト型構造LnT4Pn12系金属間化合物、 FeSi₂、MnSi₁. 73等が知られている。

[0002]

【従来の技術】

【特許文献1】



特開昭56-136635号公報

【特許文献2】

特開平02-027779号公報

【特許文献3】

特開2000-252526号公報

【特許文献4】

特開2000-349354号公報

[0003]

ゼーベック効果による熱電発電及びペルチェ効果による直接冷却・加熱などの 熱電技術は、従来のコンプレッサーを用いた技術に比べて、

- ①システムの構成が簡単で小型化が可能
- ②フロンなどの冷媒を使用しない
- ③可動部がなく耐久性・信頼性・静音性に優れる

といった特徴を有しており、潜在的に非常に優れた技術である。しかし、現状は熱電素子によるエネルギーの変換効率は従来のコンプレッサーを用いたシステムに下回るため、高性能CPUおよび長距離光通信に用いられるLDの冷却や、携帯型冷蔵庫などにペルチェ素子として利用されているのみである。この熱電技術の利用分野を拡大するためには変換効率の向上が必須であり、このためには熱電材料の熱電特性を向上させる必要がある。

[0004]

熱電材料の性能は次式で表される性能指数に代表される。

 $Z = S^2 / \rho \cdot \kappa$

S:ゼーベック係数 (μ V / K)

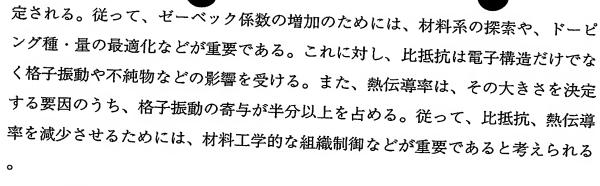
ρ:比抵抗 (Ωm)

κ:熱伝導率 (W/mK)

これより、熱電材料の性能向上のためには、ゼーベック係数の増加、および比抵抗と熱伝導率の減少が有効であることがわかる。

[0005]

ゼーベック係数は、物質の電子構造に起因するため、材料や組成によりほぼ決



[0006]

従来行われてきた、熱電材料の性能向上の研究は、熱伝導率の減少を目的として、組織の微細化や不純物導入により、フォノン散乱を増大させることを目的としていた。例えば、【特許文献1】では、超微粒粉末とそれより粒径の大きい2種類の粉末を混合し、焼結することにより、粒子間に隙間のない、密度の高い焼結体を得る方法を開示している。また、原料として用いる超微粒粉末の製造方法としては、【特許文献2】などにアークプラズマスパッタリング法を用いた技術の開示が見られる。【特許文献3】では溶液法等を用いて原料の微粒粉末を合成しこれを焼結して熱電材料を製造する方法を示している。【特許文献4】では、メカニカルアロイング法を用いて微粒粉末を作成し、これをプラズマ焼結することによって熱電材料を製造する方法を開示している。

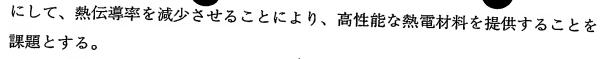
[0007]

【発明が解決しようとする課題】

熱電材料の性能指数の向上は、上述の超微粒粉末を原料として用いることによる組織の微細化や、不純物導入といった方法により、熱伝導率の減少についてはある程度達成されることが確認されてきた。組織を微細結晶にすることで、フォノンの散乱が大きくなり、熱伝導率が減少することを利用するものである。しかし、実際の性能の向上は限定的であった。その理由としては、超微細粒子作製技術や焼結技術に限界があり、微細結晶組織をもつ焼結体の作製が不可能であったためである。さらに、結晶の微細化は通常、比抵抗の増加を伴うので、全体として性能指数の増加に至らない場合もあった。

[0008]

本発明は、上記従来技術の問題点を解決し、熱電材料の比抵抗の増加を最小限



[0009]

【課題を解決するための手段】

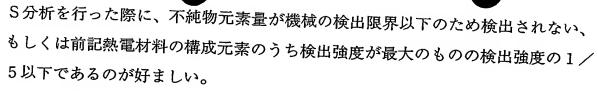
本発明者らは、上記の課題を克服すべく研究を進めた結果、構成する粒子の平均粒径が 0.1μ m以下であると熱伝導率の低下が著しく、かつそれに対する比抵抗の増加が小さいという知見を得、さらには粒界に存在する不可避不純物を低減することが比抵抗の減少に効果的であるという知見を得た。さらに、粒界に存在する不純物を最小に制御し、かつ微細な組織を得ることのできる製造方法を見出し、これらをもとに本発明を完成させた。

[0010]

すなわち、本発明による熱電材料は、結晶の平均粒径が 0.1μ m以下であることを特徴とする。結晶の平均粒径を 0.1μ m以下に制御することによって、焼結体中でのフォノンの散乱を促進し、熱伝導率を低く押えることができ、熱電材料の性能を向上させることができる。平均粒径と熱伝導率の相関は材料によって異なるものの、概ね 0.1μ m以下より熱伝導率の減少効果が大きくなる。これはフォノンの平均自由行程に対して粒径が十分小さくなることにより、フォノンの散乱が促進され、熱伝導率が低下すると推定される。粒径は小さいほど熱伝導率が減少し好ましいが、粒径の最小値は事実上の製造限界として0.0001

[0011]

また、本発明による熱電材料では、粒界部分のEDS分析において、不純物元素が検出されない、もしくは不純物元素の検出強度が、前記熱電材料の構成元素のうち検出強度が最大のものの強度の1/5以下であることが好ましい。結晶粒界の不純物を低レベルに押えることにより、当該熱電材料の比抵抗を低く押えることができ、熱電材料の性能をさらに向上させることができる。粒界に存在する不純物は、フォノンの散乱に寄与するため熱伝導率の低減には効果があり、若干は存在するほうが好ましいが、一方、粒子間の電気伝導を著しく阻害するという逆効果があるため、ごく微量であるのが好ましい。具体的には、粒界部分のED



[0012]

さらに、本発明による熱電材料では、その比抵抗が 1×10^{-3} Ω m以下であることが好ましい。電気抵抗が小さいことは、前述の性能指数を上昇させるからである。同時に、熱伝導率が小さいことも性能指数を向上させることとなるため、熱伝導率が5 W/m K以下であることが好ましく、さらに好ましくは、熱伝導率が1 W/m K以下である場合に、さらに熱電材料の性能指数を向上させることができる。熱伝導率は、熱電材料の種類、不純物の量、結晶構造などによって変化する値であるが、本願発明の製造方法によって上記の範囲に調整することができる。

[0013]

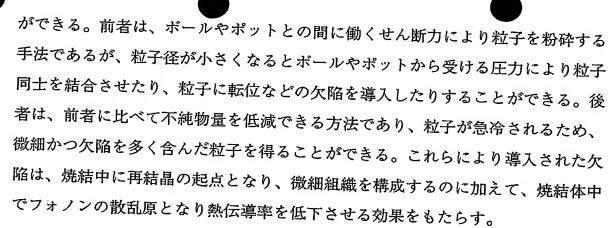
本発明に開示した熱電材料においては、微細粉末を作製する工程と、これらの 微細粉末を0.5GPa以上10GPa以下の圧力下で焼結もしくは固化させる 工程を含む製造方法を用いることができる。

[0014]

上記微細組織を有する材料の製造方法は、前述の様に、微細粉末を製造する工程と粉末を焼結・固化させる工程からなる。微細組織を得るためには、所望の大きさの粒子を焼結・固化させる方法があるが、本発明のような微細組織を得ようとした場合、必要となる粒子は非常に小さいため活性が高く、粒子表面が酸化などにより不純物に汚染されやすい。このため、準備する粒子は所望とする大きさの1次粒子が強固に結合し数 μ m以上の大きさとなった2次粒子体、もしくは転位などの欠陥を多量に含んだ数 μ m以上の粒子が望ましい。後者は焼結・固化やその前後に加えた熱処理によって、欠陥を起点とした再結晶を生じさせ、微細な組織を得ることができるものである。

[0015]

上記粒子を得るのにふさわしい製造方法として、ボールミルなどの機械的粉砕 方法や、真空中もしくは不活性雰囲気中でのガスアトマイズ法などを用いること



[0016]

粉末を焼結・固化させる工程には、前記などの方法により準備した粉末を、過度の粒成長を生じさせずに、かつ高密度に焼結・固化させることが要求される。このため、より高い圧力下で粉体を圧縮するほうが、より低温で焼結・固化させることができ、粗粒化を防ぐことができるので好ましい。具体的には、0.5GPa以上10GPa以下の圧力下で焼結もしくは固化させる。

[0017]

【発明の実施の形態】

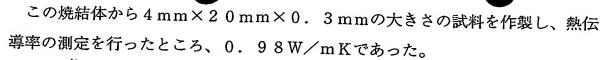
以下、本発明の具体的態様を実施例によって説明する。

[0018]

【実施例1】

熱電材料として、原料が安価で入手しやすいFeSi2を選択し、本発明の効果の検証を行った。市販のFeSi2粉末(粒径 $10\sim20\,\mu$ m)を、鉄製ボールとともに鉄製ポットに密閉し、Ar置換により不活性雰囲気としたのち遊星ボールミルにて10時間粉砕を行った。粉砕後の2次粒子径はSEM観察により $0.5\sim2\,\mu$ mであることを確認した。1次粒子径は粉末のXRD測定の半価幅より求め、 $5\sim10\,n$ mであることが判明した。この粉末をArグローブボックス中でNi製のカプセルに充填・密閉し、 $0.5\sim5\,GPa$ 、 $700\,C$ で、30分焼結を行った。焼結後XRD測定により、焼結体はFeSi2単相であることを確認した。焼結体組織のTEM観察の結果、平均粒径が $15\,n$ mであることが判明した。

[0019]



[0020]

比較として、同粉末をそのまま用いて200MPa、1150Cで1時間焼結し、続いて焼結によって変態した高温相を低温相に戻すため、800Cで10時間の熱処理を行った。この焼結体もXRD測定により $FeSi_2$ 単相であることを確認したが、この焼結体から作成した実施例1と同形状の試料の熱伝導率は、10W/mKであった。

[0021]

【実施例2】

実施例 1 と同じ工程で、ボールミルによる粉砕時間を変化させて焼結体を作成し、焼結体の平均粒径と熱伝導率を測定した。その結果を実施例 1 の結果とともに表 1 に示す。これにより組織の結晶粒径が 0 . 1 μ m以下で熱伝導率が著しく低下する事がわかった。表中、No. $3\sim5$ は本発明の実施例、それ以外は比較例を示す。

[0022]

【表1】 実施例1~3の結果

No.	ボールミル時間	焼結体の平均粒径	熱伝導率
	(h r)	(μm)	(W/mK)
1	0	2 0	10
2	1	1	6. 4
3	2	0. 1	3. 9
4	5	0.04	2. 2
5	10	0. 015	0. 98

[0023]

【実施例3】

実施例1(実施例2のNo.5)の焼結体から1mm×1mm×15mmの大きさの試料を切り出し、4端子法による比抵抗の測定を行った。さらに、焼結体の

粒界部分のEDS分析を行い、構成元素の同定を行った。加えて、比較例としてNo.5と同じ条件で、Ar置換を行わない空気中でボールミルを行ったもの(No.6)、焼結前のNiカプセルへの充填を大気中で行ったもの(No.7)の2種類の焼結体を作製した。これらについて上記と同様に、比抵抗測定およびEDS分析を実施した。この結果を表2に示す。

[0024]

この結果より、粒界の不純物 (この場合は酸化物) が比抵抗に大きな影響があり、微細組織であっても不純物の低減により比抵抗を低減させることができることがわかった。

[0025]

【表2】 実施例3の結果

ボールミル時間	比抵抗	EDSによる
(h r)	(Qm)	〇ピーク強度※
100	9×10 ⁻⁴	0. 15
100	5×10 ⁻³	0.30
100		0. 25
	(hr) 100 100	(h r) (Ωm) 100 9×10 ⁻⁴ 100 5×10 ⁻³

※主ピークである $SioK\alpha$ を1とした時の相対強度。

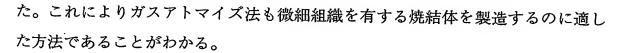
[0026]

【実施例4】

Fe, Si粉末を混合・溶融させ、真空中でガスアトマイズ法を用い、微細粉末を作製した。アトマイズには冷却能の高いHeガスを使用し、ガス圧100kgf/cm 2 とした。この粉末をSEMを用いて観察すると粒径が $5\sim20\mu$ mであった。また、XRD測定により結晶子の大きさ(1次粒子の粒径)は $2\sim10n$ mと求められた。

[0027]

この粉末を、実施例 1 と同様にして充填・焼結した。得られた焼結体をTEM 観察したところ、この焼結体の粒径は $5\sim 2$ 0 n mであった。さらに、この焼結体の熱伝導率を実施例 1 と同様にして測定したところ、0. 9 4 W / m K v v v



[0028]

【実施例5】

表1に示したNo. 5と同じ粉末を用い、0. 2GPa、700℃で30分の焼結を行ったところ、密度が低く脆い焼結体しか得られなかった。そこで、焼結温度を1000℃にしたところある程度の強度を持つ焼結体が得られたが、組織の結晶粒径は $0.1\sim2\,\mu$ mとなり、微細組織を得ることができなかった。同焼結体の熱伝導率を測定したところ、 $5.9\,W/m\,K$ 、また比抵抗は 8×10^{-4} Ω mであった。従って、本発明の焼結条件の範囲外では、本発明の所望する微細結晶組織をもつ熱電材料は得られなかった。

[0029]

【発明の効果】

上記の様に、本発明の熱電材料、および本発明の熱電材料の製造方法は、比抵抗の増加を最小にして熱伝導率の減少を達成することができ、熱電性能を向上することが可能である。

[0030]

さらに、本発明は、実施例で取り上げたFeSi2以外の材料系にも応用することが可能であり、既存熱電材料の性能向上に寄与できる。



【要約】

【課題】 ゼーベック効果による熱電発電やペルチェ効果による直接冷却・加熱などの技術を用いた熱電素子は、システムの容積を小さくできることから、電子システムへの採用が進められている。熱電体の性能は、熱電材料の熱伝導率および比抵抗をいずれも小さくすることによって向上させることができるが、これらの特性を同時に小さくすることは、従来の製造技術では困難であった。

【解決手段】 焼結の原料粉末として超微粒粉末を使用し、粉末の処理時に不純物の混入を極力減らし、さらに超高圧焼結技術を用いて焼結もしくは固化をすることにより、熱伝導率、非抵抗ともに小さい値を持つ熱電材料が製造できる。

【選択図】 なし



認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-344763

受付番号

50201797032

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

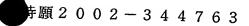
作成日

平成14年11月29日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年11月28日



出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日 新規登録

住 所 名

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友電気工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.